# 一种高精细度 MEMS 光纤 F-P 压力传感器

张韬杰\*\*, 江毅\*, 马维一

北京理工大学光电学院,北京 100081

摘要 提出并通过实验研究了一种高精细度微机电系统(MEMS)光纤法布里-珀罗(F-P)压力传感器。该传感器 基于 MEMS 技术,将硅片与 Pyrex # 7740 玻璃片阳极键合并镀上高反介质膜构成一个高精细度的 F-P 腔。当外界 压力发生变化时,F-P 腔长会发生变化;采用高灵敏度光纤白光干涉测量技术,通过测量 F-P 腔长就可获得被测压 力。实验结果表明,该传感器压力测量分辨率高,线性度高,并具有低温漂特性。

关键词 光纤传感器;压力测量;微机电系统;法布里-珀罗腔

**中图分类号** O436 文献标识码 A

doi: 10.3788/LOP56.170625

# A High Fineness Optical Fiber F-P Pressure Sensor Based on MEMS

Zhang Taojie \*\*, Jiang Yi\*, Ma Weiyi

School of Opto-Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China

Abstract In this paper, a high-fineness optical fiber Fabry-Perot (F-P) pressure sensor based on micro-electromechanical system (MEMS) is proposed and experimentally demonstrated. The sensor is a high-fineness F-P interferometer formed by a silicon diaphragm and a Pyrex#7740 glass sheet both coated with high-reflection film. The change of pressure causes the length change of F-P cavity. Thus, based on the high-sensitive optical fiber white light interferometry, the pressure can be obtained by measuring the cavity length of the F-P. Experimental results show that the pressure sensor has properties of good measurement resolution, high linearity and low temperature drift characteristics.

Key words optical fiber sensors; pressure measurement; micro electro-mechanical system; Fabry-Perot cavity OCIS codes 060.2370; 280.5475; 230.4000

## 1 引 言

微机电系统(MEMS)是由微小型元器件组合 而成,并将光学和机械功能相结合的综合集成系统<sup>[1]</sup>。MEMS的光纤传感器是将 MEMS工艺与光 纤传感技术相结合的一种新型光纤传感器。在众多 类别的光纤传感器中,基于 MEMS 的光纤传感器不 仅具有结构简单、体积小、功耗低和易于实现大规模 生产等优点,更具备线性度高、测量精度高及动态测 量范围大等良好特性<sup>[2]</sup>。

目前国内外构造 MEMS 的光纤压力传感器有 很多种方法。其一是使用体硅工艺制作得到光纤法 布里-珀罗(F-P)干涉型 MEMS 压力传感器<sup>[3]</sup>,在玻 璃上用氢氟酸(HF)缓冲溶液腐蚀出浅薄圆柱腔体, 然后用阳极键合工艺将单晶硅膜与玻璃紧密地键合 在一起(单晶硅膜作为压力敏感膜),从而形成 F-P 腔。其二是在 Pyrex 玻璃晶圆片上腐蚀圆形浅坑, 然后将其与单晶硅晶圆片键合在一起,玻璃浅坑底 面与硅膜片内表面可形成 F-P 干涉腔<sup>[4]</sup>。此类传感 器都是基于双光束干涉原理,通过检测从 F-P 腔返 回的干涉光谱中波峰或波谷的漂移来获取腔长变 化,从而获知压力<sup>[5]</sup>。然而,此类传感器由于硅片反 射率和玻璃反射率低,干涉光谱呈正弦分布,所以在 确定波峰或波谷位置时漂移的随机性大,限制了压

收稿日期: 2019-03-22; 修回日期: 2019-03-29; 录用日期: 2019-04-25

**基金项目**:国家自然科学基金(61575021,61775020)、国家重点研发计划(2018YFB1107200)、国家高技术研究发展计划(2015AA504)

<sup>\*</sup> E-mail: bitjy@bit.deu.cn; \*\* E-mail: zhangtaojie958@foxmail.com

力测量分辨率。

本文选用稳定性好,且热膨胀系数与光纤相近的硅作为压力传感膜片,然后利用刻蚀工艺在硅片 上刻蚀出微型凹槽,并在底面镀上高反膜,然后在 Pyrex # 7740 玻璃片的两面分别镀上高反膜与增透 膜,并通过阳极键合技术将硅片与玻璃键合,硅片凹 槽底面与镀高反膜的玻璃内表面可构成封闭的 F-P 腔,最后将带 F-P 腔的传感头与光纤准直器进行粘 结制成完整的压力传感器。通过实验测试其压力特 性与温度特性,结果显示其具有优良的压力测量性 能与低温漂特性。

#### 2 传感器结构及基本原理

光纤 F-P 压力传感器基本结构如图 1 所示,带 凹槽的硅膜片与 Pyrex # 7740 玻璃片通过阳极键 合,由此形成硅片/空气和空气/玻璃两个平行界面, 从而构成 F-P 腔,再将带通孔的 Pyrex # 7740 玻璃 块与带 F-P 腔的传感头用紫外固化胶(UV 胶)粘 接,最后将光纤准直器插入玻璃块通孔,并用 UV 胶粘接固定,从而完成整个传感器的制作。



图 1 传感器结构示意图 Fig. 1 Schematic of sensor structure

传感器 F-P 腔的硅片凹槽底面及相对硅片的 玻璃片内表面镀上 95%反射率的高反膜,而玻璃片 外表面镀上增透膜,入射光通过光纤进入传感器,在 F-P 腔体内多次反射形成多光束干涉,硅膜片在外 界压力作用下发生形变,使得 F-P 腔的空气间隙发 生变化,即腔长发生改变,这会导致 F-P 腔反射回 的干涉光谱发生变化,此时可通过检测反射光谱中 波峰或波谷的漂移来获取腔长变化,从而获知压力。 根据白光干涉测量技术,传感器腔长  $d = \lambda_2 \lambda_1 / [n(\lambda_2 - \lambda_1)], \lambda_2, \lambda_1$ 为光谱中相邻波峰(相位相差  $2\pi$ )的波长, n 为介质折射率。反射光谱中反射光强  $I_r$ 与投射光强  $I_1$  分别为<sup>[6-7]</sup>

$$I_{r} = \frac{F \sin^{2} \frac{\delta}{2}}{1 + F \sin^{2} \frac{\delta}{2}},$$
(1)

$$I_{t} = \frac{1}{1 + F \sin^{2} \frac{\delta}{2}}, \qquad (2)$$

式中: $\delta = 4\pi nd/\lambda$ 为相邻光线之间的光程差,其中 $\lambda$ 为真空中的光波长,n为F-P腔的介质折射率,d为 F-P腔腔长; $F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$ 为精细度,与反射率 R 有关, 反射率越高,精细度越高。如图 2 所示,不同精细度 的 F-P 腔其相应的反射光强分布也不同。从图中 可以发现,精细度越高,则干涉程度越深,干涉条纹 越尖锐,故在测量干涉条纹波峰或波谷漂移时的精 确度与分辨率更高。可见,通过提高 F-P 腔反射面 的反射率,可以提高光纤 F-P 压力传感器的测压精 确度与分辨率。



图 2 反射光强随精细度和相位的变化 Fig. 2 Change of reflected light intensity with fineness and phase

光纤 F-P 压力传感器弹性膜片形变公式为<sup>[8]</sup>

$$W(l) = \frac{3P(1-u^2)}{16Eh^3} (r^2 - l^2)^2, \qquad (3)$$

式中: W(l)为膜片挠度; P 为膜片处所受压力; u 为泊松比(实验中所用硅的泊松比为 0.22); E 为杨

氏模量(190 GPa); h 为膜片厚度; r 为薄膜的有效 半径; l 为硅膜任意部位的半径。在膜片的中心点 处,即 l=0处,可得到压力灵敏度表达式为

$$Y = \frac{3(1-u^2)r^4}{16Eh^3}.$$
 (4)

由(4)式可知,灵敏度 Y 与传感膜厚度 h、有效半径 r 有关。图 3 给出了理想情况下不同膜厚时灵敏度 与半径的关系,可以看出当膜厚越小,半径越大时, 灵敏度越高。





Fig. 3 Relationship between the radius and the sensitivity at different film thicknesses

根据实际需求以及 MEMS 加工水平,文中光纤

F-P 压力传感器选用的硅膜片厚度为  $h = 150 \ \mu m$ , 薄膜的有效半径为  $r = 1.5 \ mm$ ,得到此时灵敏度的 理论值为  $Y = 1.408 \ \mu m \cdot MPa^{-1}$ 。

### 3 传感器制作

材料采用边长为 5 mm、厚度为 300 μm 的硅 膜片,以及边长为5 mm、厚度为 500 µm 的 Pyrex #7740玻璃片。传感器制作步骤如下:1)对硅片 打磨抛光后利用标准工业湿法清洗工艺(RCA)进 行清洗,然后采用热氧化工艺在其两面制备一层 二氧化硅,再沉积一层氮化硅;2)利用光刻工艺, 经过涂胶、软烘、曝光、显影、后烘等工艺,将制定 好尺寸的掩模板上的图形转移到光刻胶膜上:3) 利用反应离子刻蚀技术在硅片一面刻蚀一个深为 30 µm、半径为1.5 mm的圆形凹槽,另一面中心处 刻蚀一个深为120 µm、半径为 1.5 mm 的圆形凹 槽,中间留150 µm厚的承压膜片;4)利用磁控溅射 技术将高反射率膜镀在 F-P 腔底面上;5)利用反 应离子刻蚀技术及氢氟酸、氟化氨和水配制的腐 蚀溶液(BOE)去除保护层;6)利用阳极键合工艺 将硅片与镀膜 Pyrex # 7740 玻璃片键合构成 F-P 腔[9-10]。传感头制作工艺流程如图 4 所示。



图 4 传感头制作工艺流程图。(a)氧化沉积保护层;(b)光刻;(c)刻蚀;(d)镀膜;(e)去除保护层;(f)键合

Fig. 4 Process flow of sensor head fabrication. (a) Oxidative deposition protective layer; (b) lithography; (c) etching; (d) coating; (e) remove the protective layer; (f) bond

将 F-P 腔与边长为 5 mm、厚度为 3 mm、带直 径为 2.5 mm 通孔的 Pyrex # 7740 玻璃块通过 UV 胶粘合,最后把光纤准直器插入玻璃块通孔并用 UV 胶粘接固定。实验中采用规格为 C-lens2.4× 10 的光纤准直器,其作用是把光纤输出的光准直为 光斑较大而发散角较小的准直光<sup>[10]</sup>。粘接时使用 定制夹具将 F-P 腔体和光纤准直器分别固定在两 个水平相对的六轴超精密移动平台上,宽带光源发 出的光经耦合器进入光纤准直器,经准直后进入 F-P 腔发生多次反射,反射光经原路返回传输至光谱 仪。之后调节六轴超精密移动平台,并同时观察光 谱仪上的干涉光谱,对准后将光纤准直器与玻璃块 用UV胶粘结,完成整个传感器的制作。传感器的



#### 4 实验结果及讨论

实验过程中采用实验室研制的光纤白光干涉解 调仪,它适用于 F-P 腔类传感器的解调,测量范围 为 20~10000 μm,分辨率为 0.1 μm,最高测量分辨 率可达 0.1 nm。通过测量传感器干涉图谱的波谷 漂移,并计算光纤 F-P 压力传感器的腔长变化,可 以获得待测压力<sup>[11]</sup>。压力控制系统由压力腔、气压 表和氮气罐构成,其中压力测试腔可加压范围为0~ 10 MPa,其气密性良好并具有两路光纤传感器连接 口,压力表精度为±0.06%F.S。

在室温无压下对传感器的稳定性进行测试,测量传感器的初始腔长,结果如图 6 所示。可以看出 在无压情况下腔长最小值为 27.7368  $\mu$ m,最大值为 27.7378  $\mu$ m,密集分布在 27.7373  $\mu$ m,随时间变化 腔长变化只有 0.5 nm,故认定初始腔长为 23.7373  $\mu$ m。





对传感器进行测压实验,压力由 0 逐次增压至 1 MPa,在增压过程中每增压 0.1 MPa 记录一次数 据,实验结果如图 7 所示。由图可知,腔长随压力增 大呈线性递减,拟合直线表达式为 y = -1.4401x +27.743,腔长变化灵敏度为 1.4401  $\mu$ m • MPa<sup>-1</sup>,线 性度为 0.9998。对传感器重复进行压力特性实验, 压力由 1 MPa 逐次减压至 0,在减压过程中每减压 0.1 MPa 记录一次数据,实验结果如图 7 所示。由 图可知,腔长随压力减小呈线性递增,拟合直线表达 式为 y = -1.4699x + 27.737,腔长变化灵敏度为 1.4699  $\mu$ m • MPa<sup>-1</sup>,线性度为 0.9998。两次实验中 绘制的腔长-压力拟合直线重合,证明该 F-P 压力传 感器具有相当好的重复性,能够保证测量结果的可 靠性。实验结果取多次实验的平均值,腔长变化灵 敏度为 1.445 μm • MPa<sup>-1</sup>,与理论计算值 1.4080 μm • MPa<sup>-1</sup>基本吻合,误差主要来源于膜的 实际直径测量和膜厚加工精度。



图 7 压力与腔长的拟合曲线

Fig. 7 Fitting curves of pressure and cavity length

再对传感器进行温度特性实验,将传感器置于 恒温槽中,温度由 30 ℃逐渐升至 70 ℃,每加温 2 ℃ 记录一次实验数据,实验结果如图 8 所示。由图可 知,初始腔长为 27.7373 µm,温度由 30 ℃升至 70 ℃,腔体增长 0.013 µm,因此传感器腔长灵敏度 为 0.325 nm・ $℃^{-1}$ 。腔长变长主要源于温度升高, 从而引起 F-P 热膨胀及腔体空气热膨胀。结合压力 特性实验可知,温度交叉灵敏度为 224.913 Pa・ $℃^{-1}$ , 在 0~1 MPa 的测量范围内,温度变化100 ℃所引 起的误差为 0.2%,故该传感器在此范围内受温度响 很小,具有低温漂特性<sup>[13-14]</sup>。



#### 5 结 论

提出一种基于 MEMS 技术的高精细度 F-P 压 力传感器。该传感器通过 MEMS 技术加工硅-空 气-Pyrex #774 玻璃的键合结构并镀上高反介质膜 形成高精细度的 F-P 腔。通过分析膜厚、半径对传 感器灵敏度的影响,及不同精细度对传感器反射光 谱干涉程度的影响,给出了提高传感器压力测量分 辨率和精确度的方案。实验结果表明,该传感器的 测压 范 围 为 0~1 MPa, 腔长 变 化 灵 敏 度 为 1.445  $\mu$ m・MPa<sup>-1</sup>,温度的交 叉影 响灵 敏 度 为 224.913 Pa・C<sup>-1</sup>。说明该传感器具有体积小、响 应速度快、抗电磁干扰、可靠性高和低温漂等特性, 在航天航空、汽车工业和桥梁监测等领域具有很大 的应用潜力。

#### 参考文献

- [1] Chen W M, Lei X H, Zhang W, et al. Recent progress of optical fiber Fabry-Perot sensors [J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(3): 0328010.
  陈伟民, 雷小华, 张伟, 等. 光纤法布里-珀罗传感器 研究进展[J]. 光学学报, 2018, 38(3): 0328010.
- [2] Ye C. Research on demodulation methods of optical fiber MEMS Fabry-Perot sensor [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2014: 9-19.
  叶晨. 光纤 MEMS 法布里-珀罗传感器解调方法研究 [D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2014: 9-19.
- [3] Zhou J, Dasgupta S, Kobayashi H, et al. Optically interrogated MEMS pressure sensors for propulsion applications[J]. Optical Engineering, 2001, 40(4): 598-604.
- [4] Wu Z H, Liu T G, Jiang J F, et al. Effect of thermal stress and residual gas pressure on the thermal response of optical fiber Fabry-Perot pressure sensor [J]. Acta Optica Sinica, 2015, 35 (3): 0328005.
  吴振海,刘铁根,江俊峰,等.热应力和残余气压对

光纤法布里-珀罗压力传感器温度性能的影响[J].光 学学报,2015,35(3):0328005.

[5] Liu J P, Wang Y, Liu J H. Temperature characterization of extrinsic fiber Fabry-Perot interferometric sensor [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2017, 54(11): 110601.
刘加萍, 王彦,刘吉虹. 非本征光纤法布里-珀罗干 涉传感器的温度特性[J]. 激光与光电子学进展,

2017, 54(11): 110601.

 [6] Ben Y H. Design and manufacture of low temperature coefficient optical fiber MEMS pressure sensor [D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2008: 1-28.
 贲玉红. 低温度系数光纤 MEMS 压力传感器的设计

与制造[D].南京:南京师范大学,2008:1-28.

- [7] Zhang S, Jiang Y. Optical fiber high-temperature pressure sensor [J]. Instrument Technique and Sensor, 2018(1): 10-12, 70.
  张硕, 江毅. 一种光纤高温压力传感器[J]. 仪表技术与传感器, 2018(1): 10-12, 70.
- [8] Jiang Y, Tang C J. Principle and application of optical fiber Fabry-Perot interferometer[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2009: 3-16.
  江毅,唐才杰.光纤 Fabry-Perot 干涉仪原理及应用[M].北京:国防工业出版社, 2009: 3-16.
- [9] Jiang X F, Lin C, Xie H H, et al. MEMS F-P interferometry pressure sensor [J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(7): 2257-2262.
  江小峰,林春,谢海鹤,等. MEMS F-P 干涉型压力 传感器[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2257-2262.
- [10] Li H T, Li Y C. Research of silicon bonding technology[J]. Sensor World, 2002, 8(9): 6-10.
  李和太,李晔辰. 硅片键合技术的研究进展[J]. 传 感器世界, 2002, 8(9): 6-10.
- [11] Zhang W H, Jiang J F, Wang S, et al. Fiber-optic Fabry-Perot high-pressure sensor for marine applications[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(2): 0206001.
  张伟航,江俊峰,王双,等.面向海洋应用的光纤法 布里-珀罗高压传感器[J].光学学报, 2017, 37(2): 0206001.
- [12] Hu L F. Investigation on the mechanism and microstructure and mechanical properties of the anodic bonding for the Pyrex glass to metals [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2007: 50-75. 胡利方. Pyrex 玻璃与金属阳极键合机理及界面结构

和力学性能的分析[D].太原:太原理工大学,2007: 50-75.

- [13] Jiang Y. Progress in fiber optic white-light interferometry[J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(6): 1413-1420.
  江毅.光纤白光干涉测量术新进展[J].中国激光, 2010, 37(6): 1413-1420.
- Ge Y X, Zhao W J, Zhang P. Design of an optical fiber MEMS pressure sensor based on F-P cavity[J].
   Semiconductor Optoelectronics, 2017, 38(6): 788-791, 797.

葛益娴,赵伟绩,张鹏. F-P 腔式光纤 MEMS 压力传 感器的设计[J]. 半导体光电,2017,38(6):788-791,797.